### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-139641

(43)Date of publication of application: 17.05.2002

(51)Int.CI.

6/13 G02B G02B 6/122

G02B 6/30

(21)Application number: 2000-334196

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.11.2000

(72)Inventor:

**IDO TATSUMI** 

NAGARA TAKAMITSU

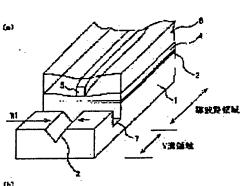
## (54) OPTICAL WAVEGUIDE MEMBER, ITS MANUFACTURING METHOD AND OPTICAL MODULE

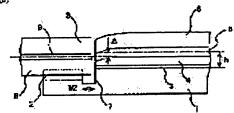
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive polymer waveguide substrate, having a film alignment V-groove capable of obtaining optical

coupling with the fiber at a small loss.

SOLUTION: In this optical waveguide member which is the typical embodiment, an optical waveguide is formed on a part of a silicon substrate, a core or a cladding of the waveguide is composed of a polymer, a Vshaped groove for positioning and fixing the optical fiber to the waveguide is provided in the silicon substrate, a rectangular groove which extends in the direction orthogonal to the V-groove in the boundary between the Vgroove and the waveguide is provided in the silicon substrate, the film thickness of the core or the cladding which composes the waveguide in the vicinity of the boundary is made smaller than that of the other part, the height of the center of the core of the film is made lower than the height of the core of the waveguide, at a position satisfactorily apart from the boundary when the fiber is mounted on the V groove, and a shape of the Vgroove is set such that a height of high efficient optical coupling is obtained, between the fiber and the waveguide.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

04.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# BEST AVAILABLE COPY

特別2002-6.1-55

(61) 手段を組み合わせた光通信装置。

開特許公報(4) (IZ) (19) 日本国格酢庁 (JP)

梅開2002-139641

(11)特許出願公別番号

(P2002—139641A) (43)公開日 平成14年5月17日(2002.5.17)

デー7コート"(参考)	2H037	M 2H047	¥
I &	G 0 2 B 6/30	6/12	
裁別記号			
(51) Int CL.	G02B 6/13	8/122	6/30

審査酵水 未開水 開水項の数10 〇L (全 15 頁)

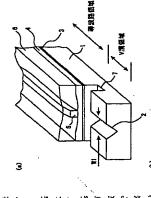
(21) 出廠番号	特展2000-334196(P2000-334196)	(71) 出國人 000005108	000005108
			株式会社日立製作所
(22) 山原日	平成12年11月1日(2000.11.1)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	井戸 立身
			東京都国分寺市東恋ヶ鹿一丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(72) 発明者	長良 商光
			東京都小平市上水本町5丁目2番1号 株
			式会社日立超エル・エス・アイ・システム
			<mark>አ</mark> ነኝ
		(74)代理人	(74)代理人 100068504
			弁理士 小川 勝男 (外2名)
			最格員に脱く

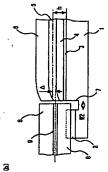
# (54) 【発明の名称】 光導波路部材、その製造方法及び光モジュール

\_ 81

【親題】 本願発明は、安価で、且つファイバと低損失な光結合が得られるファイバアライメントV溝付ポリマ 尊波路基板を提供するものである。

【解決手段】 本願発明の代表的な形態は、シリコン法 板上の一部に光導波路が形成され、眩導波路のコアまた バを位置決め固定するためのV形状の溝を抜シリコン基 板に有し、核V構と該導波路の境界に該V構と垂直な方 向に仲ぴる矩形状の溝を抜シリコン基板に有し、抜導波 路を構成するコアまたはクラッドの版厚が該境界近傍で 他の部分よりも頑くなっており、酸V構にファイバを実 装した時に、該ファイバのコアの中心の高さが眩境界か 高さになるように、該V帯の形状が設定されていること かつファイバと導波路の間で高効率な光結合が得られる はクラッドがポリマから構成され、眩導波路に光ファイ ら十分に離れた位置の核導波路のコアの高さよりも低く を特徴とする光導波路部材である。





BEST AVAILABLE COPY

ල

【制水項1】 シリコン基板上の一部に光導波路が形成 に、前鈴光ファイバのコアの中心の高さが前鶴境界から 前記V形状の消よりも離れた順灯がおよそ平坦な個所で の光導波路のコアの中心の高さよりも低くい高さになる ように、前記V形状の溝の形状が散定されていることを され、前紀光導波路のコアまたはクラッドが高分子樹脂 から構成され、前鉛光導数路に対して光ファイバを位置 決め固定するための∇形状の溝と、前配光導波路の境界 コン基板に有し、前記光導波路を構成するコアまたはク ラッドの数咩が前記境米近傍で側の部分よりも游くなっ に前記V形状の溝と垂直な方向に伸びる溝とを前記シリ ており、前記V形状のV構に光ファイパを実装した時 特徴とする光導波路部材。

間層が構成するコア層の端面に対向していることを特徴 **坦な領域とを有するシリコン基板と、前配∨字型滞卸に 添い且の値部第2の講郎の所定盟面に対向して設けた光** ア 昭を構成する第1の樹脂圏、及び当該光導設路のクラ 前記第1、及び第2の各樹脂層は前配平坦な領域の第1 り、且の前紀光導波路のコア領域の端面は前紀第1の樹 【静水項2】 V字型潜部と、当該V字型構部の延在方 向に、このV字型諸部と第2の諸部を挟んで対向した平 **導波路と、前記平坦な領域の上部に、当該光導波路のコ** ッド函を構成する第2の樹脂圏と、を少なくとも有し、 の常郎と対向する端面の近傍でその厚さが減少してお とする光導散路部材。 【甜水煩3】 何記シリコン基板炎面に無機材料からな る成が設けられ、前記無機順の上に前記導波路が形成さ れており、前配無機材料からなる版がクラッド層として 年用していることを特徴とする請求項1又は請求項2に 記載の光導波路部材。

との密着性を向上する接着固を有することを特徴とする 当該光導設置を構成する高分子協能と前記シリコン基板 (相米項4) 前記シリコン基板と前記光導数路の間、 または前記無機材料からなる版と前記光導波路の側に、 fl水項1又は制水項3のいずれかに配破の光導設路部 [訓水項5] 静氷項1より削氷項4のいずれかに配載 の光導波路部材のV形状の游に光導波路部材が装着され たことを特徴とする光モジュール。

れ、且つ当該光導波路部材の有する光導波路の前記導波 [初水項6] 初氷項1より鉛氷項5のいずれかに記載 路部材が装着されざる他の端部に光部材が装着されたこ の光導波路部材のV形状の構に光導波路部材が装着さ とを舒散とする光モジュール。 【翻求項7】 シリコン基板上に、コアまたはクラッド がポリマから構成された光導波路と前配光導波路に対す る光ファイバを位置決め固定するためのV形状の間とを 少なくとも有する光導波路部材の製造方法であって、前 記シリコン基板に前記光ファイバの及平方向に向う所望

のV形状の滞を形成し、この後、前記光導波路川のポリ マを登布して当該光導波路を形成し、前記光ファイバの 搭載する領域の前記ポリマによる高分子樹脂脱を除去す ことを特徴とする光導被路部材の製造方法。

**收路を形成することを特徴とする請求項7叉は間求項8** コン基板のポリマ層を残す領域に前記シリコン基板とポ リマの密治性を高める接着層を設け、次いで、前記光導 分ける潰を形成し、次いで、前紀光ファイバの搭載する 領域の前記ポリマによる高分子樹脂膜を除去することを 【創水項 9】 前記シリコン基板に前記光ファイパの長 F方向に向う所望のV形状の構を形成した後、前配シリ [訓求項8] 前記光導被路を形成した後、前記光導波 路と前記光ファイベの搭載する領域との間にこの両者を 特徴とする訓水項7に配敬の光導波路部材の製造方法。 こ記載の光導波路部材の製造方法。

昭を構成する第2の樹脂圏を形成する工程、光導被路の も前配第1、及び第2の各樹脂層を除去する工程、を有 【翻求項10】 シリコン基板にV字型推制を形成する 工程、前記V字型滞部を構成する平坦な領域であって且 つ当該光導波路の光の進行方向に存在する領域の上面に 接着材の層を形成する工程、こうして準備されたシリコ ン基板の少なくともV字型路部及び当版V字型階部を構 成する平坦な領域の上面を機って当該光導被路のコア層 を構成する第1の樹脂層、及び当該光導波路のクラッド 程、当該光導波路の光の進行方向に添って存在する前記 V字型滞割を構成する平坦な領域上に存在する少なくと 端面に対向する壁面を有する第2の構部を形成する工 することを特徴とする光導波路部材の製造方法。

発明の詳細な説明』

0001

発明の城する技術分野】本願発明は光通信などで用い 特に光ファイバを導波路に実装する時に用いるアライメ ント用V酢構造を有するポリマ光導被路基板の製造方法 られる光導波路に関するものである。更に本願発明は、 こ関するものである。

[0002]

リッド実装することによって、小型で低コストな光送受 **信モジュールも実現化されている。一方、光導波路を構 強布によって成版できるので、石英導波路に比べて生産** 性が高く、低コストで導被路基板を作製できる。このた び小型化を目的に、石英光導波路を用いた光モジュール リッタやアレイ回折格子型波長合分波器などが実用化さ イオードやフォトダイオードなどの半導体楽子をハイブ [従来の技術] 近年、通信用光モジュールの高機能化及 が検討されている。既に、石英光導被路を用いた光スプ れている。また、石英導波路を有する基板に、レーザタ ち、ポリマも倹討されている。ポリマ導波路は、スピン **戊ナる材料としては、石英の他に高分子樹脂、すなわ** め、石英導波路の代わりにポリマ導波路を用いること で、上記モジュールの抜本的な低コスト化が期待でき

トするためのV形状のᆙを集組することが検討されてい る。石英光導波路を有するシリコン基板にアライメント 72、特開平8-29638、電子情報通信学会199 る。これらの光モジュールでは導波路と光ファイバを低 **損失で光結合する必要がある。通常、光通信で用いられ** るシングルモードファイバを使用した場合、導改路とフ アイバを低損失で結合するためには導波路とファイバの 位置をサブミクロンの制度で位置改めして固定する必要 がある。これを短時間かつ低コスト行うために、光導波 路を形成するシリコン基板に、光ファイバをアライメン V 構を形成した例としては、例えば、特開平8-217 6年総合大会講演論文集エレクトロニクス1分冊、44 4 頁、購資番号 (SC-2-8) などがある。

わせして張り合わせる方法が日本国、公川公報、特開平 に、ポリマ導波路を形成した例としては、日本国、公開 ポリマ導波路とV溝構造をそれぞれ別に作毀して位置合 11-202158号、あるいは特別2000-470 公報、特開平10-288717号が挙げられる。又、 [0003] 又、基板にあらかじめV溝を作製した後 55号に見られる。

は、低コストで製造の容易な光導波路部材を提供するも 【発明が解決しようとする課題】本願発明の第1の課題

【0005】本願発明の第2の課題は、低コストで製造 の容易な光導波路部材の製造方法を提供するものであ [0006] 本顧発明は、わけても、V请付ポリマ導設 路基板を有し、制脂の膜障不均一によるファイバと導波 路間の損失増加を扱小限に押さえて良好な光結合が得ら れる光導波路部材の構造を提供せんとするにある。

**常部よりみれば、凸部状に上がっている部分となる。以** 有し、前記第1、及び第2の各樹脂層は前記平坦な領域 ており、且つ前記V形状のV消に光ファイバを実装した ら前記V形状の溝よりも離れた膜厚がおよそ平坦な個所 を特徴とする光導波路部材である。尚、V字型消船と第 2の徘部を挟んで対向した平坦な領域とは、当該V字型 に、このV字型消割と第2の消部を挟んで対向した平坦 けた光導波路と、前配平坦な領域の上部に、当該光導波 路のコア層を構成する第1の樹脂粉、及び当該光導波路 のクラッド層を構成する第2の樹脂層と、を少なくとも の第1の精部と対向する端面の近傍でその厚さが減少し 時に、前記光ファイバのコアの中心の高さが前記境界か での光導波路のコアの中心の高さよりも低くい高さにな るように、前記V形状の溝の形状が設定されていること |課題を解決するための手段||本願発明の、代表的な第 I の形態は、V字型構即と、当該∨字型構部の延在方向 な領域とを有するシリコン基板と、前記V字型降部に散 F、同様である。

層を構成する第1の樹脂層、及び当核光導波路の第2の クラッド圀を構成する第2の団脂層と、を少なくとも有 し、前記第1、第2、及び第3の各側脂層は前記平坦な 領域の第1の消部と対向する端面の近傍でその厚さが減 少しており、且つ前記光導波路のコア領域の端面は前記 第1の樹脂粉が構成するコア層の端面に対向しているこ 部と第2の清部を挟んで対向した平坦な領域とを指する シリコン基板と、前記V字型階部に添い孔の前記第2の 構部の所定壁面に対向して散けた光導波路と、前紀平川 【0008】本願楚明の、代表的な第2の形態は、V 字 な飢咳の上部に、接着材の層、当核光導波路の第1のク ラッド層を構成する第3の樹脂層、当該光導波路のコア 型備部と、当該V字型常部の延在方向に、このV字型請 とを特徴とする光導波路部材である。

光導波路に対して光ファイバを位置決め固定するための のV構に光ファイバを実装した時に、前配光ファイバの コアの中心の高さが前配境界から所型位置での光塔波路 のコアの高さよりも低い高さになされていることを特徴 とする光導波路部材である。この場合、光ファイバと光 導波路の間で菌効率な光結合が得られる高さになるよう のコアまたはクラッドが高分子樹脂から構成され、前配 **垂直な方向に伸びる構とを前配シリコン基板に有し、前** 記光導波路を構成するコアまたはクラッドの散厚が崩配 **境界近傍で他の部分よりも蹲くなっており、前配V形状** コン基板上の一部に光導液路が形成され、前記光導波路 V形状の溝と、前記光導波路の境界に前記V形状の溝と 【0009】本航発明の、代表的な第3の形態は、シリ こ、前記V形状の溝の形状が設計されている。

[0010] 本版発明に係わる製造方法の主な形態は、 F記の通りである。 【0011】製造方法の第1の形態は、シリコン基板上 に、コアまたはクラッドがポリマから構成された光導波 よる高分子的脂膜を除去する、ことを特徴とする光導波 路と前配光導波路に対する光ファイバを位置決め固定す 後、前配光導波路川のポリマを強布して当核光導波路を 形成し、前記光ファイバの格徴する関域の前配ポリマに 5 ための V 形状の溝とを少なくとも有する光導波路部材 の製造方法であって、前配シリコン基板に前配光ファイ パの長手方向に向う所盟のV形状の潜を形成し、この **格部材の製造方法である。** 

樹脂膜を除去することを特徴とする前記に記載の光導波 【0012】製造方法の第2の形態は、前紀光導波路を 形成した後、前配光導波路と前配光ファイバの搭載する 領域との間にこの両者を分ける溝を形成し、次いで、前 記光ファイバの搭載する領域の前記ポリマによる高分子 路部材の製造方法である。 [0013] 製造方法の第3の形態は、前配シリコン基 版に前記光ファイバの長手方向に向う所望のV形状の構 を形成した後、前記シリコン基板のポリマ層を投す領域 こ前記シリコン基板とポリマの密着性を高める接着層を

9

散け、次いで、前紀光導波路を形成することを特徴とす る前記に記載の光導波路部材の製造方法である。

の精制を形成する工程、当該光導設路の光の遊行方向に 添って存在する前記V字型將部を構成する平坦な領域上 【0014】製造方法の第4の形態は、シリコン基板に V字型降部を形成する工程、前記V字型降部を構成する 平坦な領域であって且つ当該光導波路の光の連行方向に 存在する領域の上面に接着材の閥を形成する工程、こう して単値されたシリコン基板の少なくともV字型路部及 び当該V字型游部を構成する平坦な領域の上面を殺って 当該光導波路のコア層を構成する第1の樹脂層、及び当 後光算波路のクラッド圏を構成する第2の樹脂圏を形成 ナる工程、光導波路の端面に対向する號面を有する第2 に存在する少なくとも前配第 1、及び第2の各場脂圏を 除く工程を有することを特徴とするものである。

[0015] 本版発明に係わる他の路形態は、以下の機 こ説明されるであろう。

【発明の実施の形態】本版発明の具体的な実施の間形態 :説明するに先立って、本願発明の更なる諧技術並びに 本権発明の優位性等について説明する。

ノ基板をKOH特の過アルカリ性の液によってウエット を強布して導波路を形成することにより回避できる。本 [0017] 前述の従来の技術の機に例示した例は、あ あり、シリコン基板上に石英導破路を作戦した後に基板 一部の石英圀を除去してシリコン基板を露出し、シリコ エッチングすることでV浴を形成している。しかしなが ら、同プロセスをポリマ導波路に適用すると一般にポリ マは効アルカリに対して耐性が無く、ポリマ苺波路が符 この問題は、シリコン基板にV踏を形成した後にポリマ 、まで石英導数路にアライメントV消を集積したもので **肾したり基板から剝離したりするという問題が生じる。** 節発明はこの方法を用いるものである。

路部(ボリマ導波路を残す部分に)に設ける。(3) 基 仮全面にワニスを盤布・ベークしてポリマ超からなる下 部クラッド船、コア昭を設ける。(4)フォトリングラ に加工する。(5) 丛仮全面にワニスを塗布・ペークし てポリマ悩からなる上部クラッド脳を設ける。 (6) V 降的域とポリマ苺波路領域の側に、ダイシングソーによ o L シリコン基板に描を形成する。(1) V 構館域のポ 【0018】本胤逸明の代表的例は、以下に示す手順に 従ってアライメントV滞付ポリマ導波路基板を作製する ことである。(1)シリコン指板に異方性のウエットエ 必要に応じて基板液面に熱酸化シリコン酸などの無機酸 を設ける。 (3) シリコン (基板表面に無機膜を設けた 場合は無機関)とポリマの接着力を強める接着層を導被 フィとドライエッチングによりコア昭を導改路パターン ッチングを川いてアライメントV 構を形成する。(2)

【0019】上述の製造方法の要点をまとめれば、次の

シリコン基板の間に熱酸化脱等の無機脱を設けて、同無

V構と前記導波路の境界に前記V滑と垂直な方向に伸び の製造方法であって、前記基板に前記V構を形成した後 から構成され、前記導徴路に光ファイバを位置決め固定 するためのV形状の構を頂配シリコン指板に有し、値配 る矩形状の滞を前記シリコン基板に有する光導波路基板 に、前記基板全面にポリマを強布して前記導数路を作製 【0020】第1は、シリコン基板上の一部に光導被路 が形成され、前記導波路のコアまたはクラッドがポリマ

める接着園を散けた後に、前記導波路を作製することで 【0021】第2は、前記導波路を作製した後に、前記 **距形状の備を形成する際にポリマ層を切断し、引き続き** 【0022】第3は、前記V潜を形成した基板のポリマ 資を残す導被路部分にのみに基板とポリマの密着性を高 V常上のポリマ園のみを基板から刺儺することである。

きる。特に、フッ紫化したポリイミドを導波路材料に用 ミドシリコーン、有機金属酸化酸、フッ米を含まないポ 【0023】ここで導波路を構成するポリマには無機物 との密着性が悪いフッ器を含有する樹脂を用いたほうが 良い。又、梭着層には、ポリイミドシリコン樹脂、フッ 有機ジルコニウム化合物、有機チタン化合物のいずれか またはその組合せからなる複合版などを用いることがで いれば、刺媒は極めて容易にできる。フッ素化ポリイミ ドを萌彼路材料に用いた場合には、接着局としてポリイ **最を含有しないポリイミド、有機アルミニウム化合物、** リイミド、あるいはそれらの複合膜などが好ましい。

[0024] 本願発明になる製造方法によれば、基板に **</del><b>餃布したポリマはベーク中に∇隣内に流れ込み、V帯の** 近傍でクラッド園やコア層が薄くなるために導波路特性 やファイバとの結合特性が劣化すると言う第1の嫌点 は、十分回避されている。

**変化している領域を削除するように、溝の幅と位置を設** たV酢付ポリマ導散路基板において、実装するファイバ のコアの中心の高さがV溝から十分に離れた平坦な領域 の幅(形状)を設定する。境界にダイシングを用いて游 **面から図ったコア層中心の高さを15μm以下に散定す** り、ドライエッチング等の手法で除去するのが困難とな る第2の難点は十分回避されている。即ち、本発明の第 の導波路のコアの中心の高さよりも低くなるようにV消 を形成する際には、ポリマ圏の脳咩がV構近傍で急激に u mに散定する。特に結合机失を小さくするには基板装 特に発生する損失を最小に抑えるためには接着層と 導波路作成後にV間内のポリマ層を除去する際に、V間 2 の難点はV溝を作政した後にポリマを強布して作政し 定する。特に前記境外の溝の楠を100μm ~220 【0025】 更に、本願発明の光導波路部材によれば、 内のポリャ圏は流れ込みによって極めて厚くなってお

**機関もシリコン基板への光の崩洩を防止するクラッド層** として作用させる。光結合損失を劣化させないように下 る諸事項は、本願発明の閻形態、閻実施の閻形態に適用 部クラッド層の厚さは2μm以上確保し、接着層の厚き ‡0.5μm以下に設定する。上述した本願発明に係わ できるものであることは言うまでもない。

あわせして固定する作業は、現実に極めてコスト高であ 1 7 号では、基板にあらかじめ∇滞を作製した後に、ポ ない。 更に、実施の際には基板上に極めて厚いメタル膜 述した別のアプローチとしてポリマ導波路とV消構造を 在、例えば、特開平11-202158号、特開200 0ー47055号も、両者をサブミクロンの粘度で位置 【0026】日本国、公阴公和、特肌平10-2887 リマ導波路を形成しているが、前述の難点は回避してい る。これらに比較し、本願発明によれば、極めて安価 それぞれ別に作製して位置合わせして張り合わせる方 を形成する必要があることからコスト高である。又、 に、高性能の光導波路部材を提供することが出来る。

面図である。符号9は光ファイバのコア領域、符号8は そのクラッド領域である。これらの図の詳細は以下に詳 光導波路基板を図1に、前記光導波路基板の作製プロセ スを図2、図3に示す。図1の(a)はその主要部の斜 提図であり、図1の(b)は光の進行方向に平行な面で の断面図である。図2はその製造プロセスを順次示した 斜視図であり、図3はその製造プロセスを順次示した断 **所図である。これらの断面図は光の進行方向に平行な面** での断面図であり、(a)、(b) 等の各図は図2のそ 本願発明に係る導被路基板の作製方法の概要と、当該導 政路基板においてファイバと低損失な光結合を実現する ための構造について説明する。尚、図1の(a) は図2 (b) はこれに光ファイバが搭載された状態を示した断 【0027】本版発明に係るアライメントV 清付ポリマ れと対応した状態を示している。これらの図を用いて、 の(g)に相当する光導波路部材の斜視図で、図1の

る。シリコン基板1に、通例の異方性ウエットエッチン 【0028】本導被路基板は以下のプロセスで作取す グを用いてアライメントV 溝2を形成する(図2 細に説明されるので、ここでは仔細を省略する。

(a)、図3 (a))。

4930などに見られるもので十分である。また、前記 る。フォトレジ工程とエッチングを用いて、シリコン基 ステル俗波を登布・ベークして得られる有機金属化合物 ない樹脂、あるいは両者の複合睒などを用いることがで きる。前記有機金属化合物自体は例えば特別平7-17 【0029】 基板全面に、ポリマと基板の密着性を確保 ム、ジルコニウム、チタンなどの有機金属キレートやエ や、シリコンを含有したシリコン樹脂やフッ素を含有し 板1のV端領域31の接着層を除去する (図2 (b)、 図3 (b))。ここで接着層3としては、アルミニウ するための接着图3を、スピン塗布などの方法で設け

国際公表公報WO98/37445号に見られるもので ミド、ポリアミド、ポリカーボネイト、アクリル歯脂な シリコン樹脂やフッ紫を含有しない樹脂自体は、例えば F分である。尚、フッ素を含有しない歯脂には、ポリイ どを、更に挙げることが出来る。

の場合は0.1μm以下、樹脂の場合は0.5μm以下 m以下で十分である。この為、ウエットエッチングやド [0030] ここで密着圏3の膜炉を、有機金属酸化膜 従って、前記V構内の密道图に形成される厚さは、V講 ライエッチングによってV浦内の接着圏を除去すること に彼が流れ込むことによって増加したとしても高々数㎡ と比較的部くしても実用上十分な接着値度が得られる。

【0031】次に、風折率の異なる2種類のポリマを強 る(図2(c)、図3(c))。これらの附は強布・ベ ドライエッチングを用いて、前記コア府5を所別形状に **前及びペークして、下部クラッド图4、コア图5を設け** V 構近傍では薄くなる。更に、通例のフォトレジエ程と →クの際にV消内部に流れ込むためにV消内では厚く、 エッチングして、苺波路パターン5を形成する (図2 (q), 🖾 3 (d)),

**後化アクリル樹脂、血水淋化シロキサン、重水紫化アク** [0032] 再度、ポリマを強布及びペークして上部ク アッ紫化ポリイミド、フッ紫化ボリカーボネイト、フッ ラッド圏6を散ける (図2 (e)、図3 (e))。尚、 こで、光導波路を構成する為の高分子樹脂としては、 J.小園脂などを用いることが出来る。

【0033】次に、ダイシング装置を用いて、V滞組域 (I)、図3 (I))。これによってV滞倒域と導波路 と導波路領域の境界に矩形状の構7を設ける(図2

B域のポリマ層が分離される。V滞削域31のポリマ廟 は接着因3が無いために基板から剥削することができ、 これによってV滞付導波路基仮が完成する(割2 (民)、図3(民))。

D不要なポリマ層を除去するので、V構2内のポリマ扇 が値めて厚くても支障がない。これに対して、例えばド ライエッチングを川いてV滞領域のポリマ屑を除去しよ 30 mm、V階内部ではその倍程度になるためにエッチ ング時間が極めて長くなったり、溝が深いために溝内に ウエットエッチングを用いた場合も膜障が極めて呼いた 【0034】本配発明では、剡雄によってV酢鰕岐31 うとすると、ポリマ層の厚さは平坦部でも20μm ~ エッチングの残留物ができるという問題がある。また、 めに大きなサイドエッチングを生じるという問題があ

[0035] 本願発明を実施するには、V滞領域のポリ マ圏の剝離を容易にするために下部クラッド層に基板姿 散にフッ素を含むポリマ(フッ紫化ポリマ)は、C(版 紫) ーF (フッ紫) 結合が化学的に安定なために界面で 面と密着性の悪いポリマ材料を選択する必要がある。 り、いずれも実施困難である。

時間2002-139641

3

は、例えば、フッ紫化ポリイミド、フッ紫化ポリカーボ ネイト、フッ紫化アクリル樹脂、テトラフルオロエチレ ッ場化ポリイミドを用いれば上記判職を極めて容易に実 の化学的結合が超こりにくく、ツリコンや酸化シリコン などの無機物との密道性が極めて弱いことが知られてい 5。従って、下部クラッド層にフッ素を含む樹脂を用い れば、上紀刹輝工程を容易に実施できる。また、ポリマ 大きな体权収縮が起こるために大きな引張り応力を嵌内 に生じ、對離が生じやすい。 従って、下部クラッドにフ 材料としてポリイミドを川いれば、ポリイミドは塗布・ ペークする際にイミド化と呼ばれる脱水反応が越こり、 **値できる。こうした、ポリマ材料を具体的に列挙すれ** ン協能などを挙げることが出来る。

【0036】次に、あらかじめV潜を設けたシリコン塔 において、ファイバとポリマ導波路間で低損失な光結合 板にポリマを登布して作戦したV群付ポリマ導被路基板 が得られるための構造上の条件について述べる。

[0037] 先に述べたように、V構を作毀した後に光 V禕の幅(W1)(すなわち実装される光ファイバのコ 7の高さ)、あるいは導改路のコアの高さを所定の範囲 将波路を作戦すると、V 構近傍で下削クラッド層、コア 图、クラッド圏が得くなり、導波路の伝播特性やファイ べとの結合特性が劣化することが懸念される。しかし、 本額発明の実施に慰して、ダイシンが潰りの幅や位置、 内に散定することによって、この劣化を極めて小さく

(例えばく0.1 dB) 押さえることが出来る。 V 構近 伤の盆布膜屏の変化を考慮した数値計算の結果を図6に

**酌の厚さが相対的に薄くなる。この位置のシフトによる** 地は盗事された有機樹脂層の厚きを相対値で示したもの **酌5及び第2のクラッド酚6が搭載されるが、前記した** ようにV構ての近傍71で、当該光導被路を構成する器 光結合机失の増加を防ぐためには、導波路端の光強度の は、シリコン基板1のV膝2の幅W1を広げることであ [0038] 図4は、V溝付基板にポリマを登布した時 のV溝近傍の殿厚変化を示す。本グラフは、V構基板に **であり、これに払ろいて前部の計算を行った。図4の模** 軸は当路導波路構造の光の進行方向に添った位置を、縦 である。図4に示されるように、V塔に近づくに従って **版厚が得くなるように、 腹厚が変化していると、この光** 導数路を伝播する光の<u>類度分布のピークはV</u>降に近づく に従って下側にシフトする。図5はこの状態を説明する 図である。梭着間3の上に、第1のクラッド図4、コア ピーク11と光ファイバのコアの中心12が一致するよ フッ器ポリイミドワニスを強布して待られた実験データ うに光ファイバの位置を下げる。このことは具体的に

きは、場面付近で導改路は下側に曲がっているので、端 **置かの光猫度のポークは塩間かのコアの中心よりもやや** は、光ファイバのコアの中心が、平坦部の導波路のコア の中心よりも低くかつ端面の導波路のコアの中心より上 上になることである。従って結合損失を扱小にするに こなるようにW1を散定する。

いて、V消によるポリマの岐阜変化が無い場合を0dB に削除する導波路領域の幅を示し、hは平坦部での導波 の計算例ではポリマの配折率を 1.52、コアクラッド **収る主原因は、導波路が湾曲しているために導波路から** 出る光の出射方向が傾き 0 を有するためである。この傾 【0039】光結合机失が吸小となる光ファイバの高さ シフト位ムと、ファイバー導政路間の結合損失の増加の 以係の計算例を図6の(a)、(b)に示す。図6にお としている。図6の故櫓はダイシング游っを形成する時 図6の(a)は拟失が扱小となる光ファイバの高さシフ ト肚4、図6の(b)は結合損失の増加を倒示する。こ の風折率差を0.4%、コアの大きさを平坦即で6×6 umとした。光ファイバの高さを調整しても損失増加が 路のコア中心の拈板からの高さ(図1(b))を示す。 きは図5に0として例示した。

の結合効率などを考慮してコアとクラッドの屈折率差は 0.3%~0.6%に設定されており、このためシリコ るためにはすくなくとも15mmの下部クラッド園が必 **毀である。従ってhを15μm以下とすることは困難で** るだけ多く削除したほうが良い。しかし、一方、ダイシ は、V構質域をおよそ50μm削除しなければならない ことも考えると、ダイシングで形成する隣の幅としては (a) から分かるように、hが小さいほうが導波路の湾 る。たとえば、削除する導波路領域の幅を100μmと した場合に、似失増加を0.05dB以下と極めて小さ ところが、通常シングルモードの導波路ではファイバと ン基板に光が崩改して導波路特性が劣化しないようにす また、V俳付近のポリマ圏の岐阜は強布するプロセス条 件等によって値めて敏感に変化するので、安定性の観点 からもV情近傍の脳岸が急激に変化している領域をでき ング游の髱を大きくするとファイバのアライメントをす るV偝と導波路端面の距離が大きくなるために、ファイ べの仙がり等による導波路端面でコア位置のブレが大き くなって、結合損失のばらつきが大きくなるという問題 (W2) は50μmないし170μm程度が良い。V滞 【0040】この机失増加を小さくするには、ダイシン くに押さえるにはhを15μm以下に散定すれば良い。 グで削除する導波路削域の幅を大きくしてやれば良い。 LLが小さくなり机失増加を小さく抑さえることができ が生じる。両者を考えると、削除する導波路倒域の幅 近域での V 構が改くなっている部分を削除するために 100μm ~220μm程度が良い。また、図6の

【0041】これに対しては、図7に示すような方策が

る。V褓2に光ファイバを搭載した場合、V褓2の幅が 広いと、光ファイパの位置は下がる。図5には、光ファ 例えば、図1にW1として例示される。ここで注意すべ

イバの高さシフト仏がムと示される。尚、V詩の幅は、

シリコン基板への光の漏洩を防止できる。また、この際 に良好な光結合が得られる。また、この場合は接着圏3 にも導波路を伝播する光が及んでいることになるが、接 を用いることで解決できる。尚、図りにおいて、無機图 いた場合には、無機隊10として酸化シリコン版 (配折 卑1. 46)を用いれば、酸化版とポリマの屈折率差が 大きいために酸化酸の岐厚が1μm~2μmと抑くても に下部クラッド層の厚さが2μm以上あれば、導波路を **伝播する光のスポット形状は従来構造とほとんど変らず** 5 μm以下) に設定すれば、接着圏による導波路の光学 ある。この方策は、ポリマ導波路を下部クラッド圏より も低い屈折舉を有する無機版10の上に形成して、無機 **以8も下部クラッド層の一部として光を閉じ込める構造** ば、下部クラッド圏に屈折単が1.5程度のポリマを用 **発層の厚さをコア層に比べて1桁以上游く(例えばの)** 10以外はこらまで説明したものと同様である。例え 特性の劣化も十分に小さくすることができる。

【0042】以下に本発明の各具体的実施例について述

<実施例1>実施例1に係るV)情付導波路基板の構造を 図1に、その作製方法を図2、図3に示す。本基板は以 Fのプロセスで作製した。これらの各図の基本構成は前 近した通りである。

ウエハ1に熱酸化シリコン膜1μmを形成する。 フォト レジエ程とドライエッチングによって V 構 2 を形成する [0043] 先ず、(1、0、0) 面を有するシリコン 領域の酸化シリコン膜を除去する。KOH木溶液を用い 5。エッチングマスクとして用いた酸化シリコン膜はフ た通例のシリコン結晶に対する異方性エッチングによ 9、2つの (1、1、1) 面からなるV 滞2を形成す ン酸水溶液によって除去する (図2 (a)、図3

PIXシリーズ)をスピン塗布及びベークして接着層3 (厚き0.5μm)を基板全面に形成する。通例のホト レジ工程と酸素ガスを用いたドライエッチングによりV 【0044】∇講を形成した基板にポリイミドシリコン 樹脂のワニス(例えば、日立化成工業(株)製、商品名 構領域の接着層を除去する(図2(b)、図3

(図2 (c)、図3 (c))。この時、V 溝にワニスが **幕近傍で薄くなった。この状態は図4に例示した通りで** 日立化成工業 (株) 製、商品名OPIシリーズ) を順次 [0045] 凧折率の異なる2種類のフッ素化ポリイミ ミック酸のN、N-ジメチルアセトアミド溶液、倒えば **荒れ込むために下部クラッド悶4、コア層5の顺厚はⅤ** ドのワニス(フッ紫化ポリイミドの前駆体であるポリア = 1. 520、t (平坦部の啖咩) = 1 5 μ m) 、コア **強布及びペークして、下部クラッド쭨4(n(屈折率)** 图5 (n=1, 526, t=6, 0μm) を形成する

構領域が50μm、導波路領域が100μm削除される ンを形成する (図2 (d)、図3 (d))。この時、V **構内は強布膜厚が厚いためにコア層5が残ることも有り 得る。再びフッ紫化ポリイミドワニスを塗む、ベークし** を設ける (図2 (e)、図3 (e))。次にダイシング 英置を用いて、V 清領域と導波路領域の境界に清7を設 ける。ここで、清7の幅 (M2) は150μmとし、V 【0046】フォトレジ工程と酸素のドライエッチング によって、コア層5の不川部分を除去して導波路パター て上部クラッド路6(n=1. 520、t=20μm) ように隣の位置を設定した(図2(1)、図3

/ 構領域のポリマ層は基板との接着強度が弱いためにダ (1))。ウエハをダイシングより楽子に切り川すと、 イシング直後に自然に刺儺してV消が城出した(図2 (民)、国3(民))。

幅 (W1) に対して結合損失を比較した結果、ファイバ のコア中心の高さが基板装価から17.5μm (すなわ = 128. 4 m) の時に損失が損小になり、この時の [0047] 作製したV溝付光導波路のV溝部にコア径 5 0 = h − 1 7. 5 = 1. 0 μm) となる V 溶塩 (W 1 尊被路─ファイバ間の結合損失を評価した。様々な∇溝 125μmのシングルモードファイバを実装、接着して 詰合机失の増加はV潜を集積しない場合に比較して0. 1 dBに抑さえることができた。

< 実施例2>実施例2に係るV 路付導波路基板の構造を 図7に示す。本基板は接着图3とシリコン基板1の間に 県餃化シリコン版10が設けられていることが実施例1 と異なる主な点である。

ず、実施例1と同様に(1、0、0)面を行するシリコ ンウエハ1に熱酸化シリコン脱10 (t=2 mm) を形 **成する。フォトレジ工程とドライエッチングによってV** 構を形成する飢魃の酸化脱を除去する。KOII水溶液を 【0048】本基板は以下のプロセスで作戦した。ま 用いた異方性ウエットエッチングにより2つの(1、

チングによってコア層5の不要部分を除去して光導波路 ペークして接着图3(厚き0.5ヵm)を基板全面に設 なる2種類のフッ聚化ポリイミドワニスを順次強作・ベ 3. 5μm)、コア图5 (n=1. 526、t=6. 0 パターンを形成する。再度、フッ素化ボリイミドワニス 1、1)面から構成されるアライメントV消2を作製す る。実施例1と異なり、エッチングマスクとして川いた 徴化シリコン膜10は基板装面にそのまま残した。 基仮 ける。レジスト工程と酸素ガスを用いたドライエッチン グによって、V酢倒域の接着層を除去する。厠折率の異 um)を形成する。フォトレジ工阻と陸紫のドライエッ て、V情質域と導波路領域の境界に潰りを設ける。ここ 全面にポリイミドシリコン樹脂のワニスをスピン塗布・ を強布・ペークして上期クラッド間6(n = 1、52 0、 t = 2 0 μm)を散ける。ダイシング装置を用い **→クして、下即クラッド悶4 (n=1.520、t=** 

6

で、除7の軸(W2)は150μmとし、V特別域が5 Oum、導波路領域が100μm削除されるように構め 位置を設定した。ウエハをダイシング装置で装子に切り 出すと、V酢的域は基板との接着強度が弱いためにダイ ツング気に回答に登録したV 訴が殺用した。

【0049】作製したV潜行光導被路部材のV排削にコ ア位125μ mのシングルモードファイバを実装、接着 して導波路とファイバ川の結合損失を評価した。様々な =h-6.7=0.4μm)となるV微幅 (W1=14 1. 0 μ m) の時に損失が最小となり、V権を集積しな **尚さが酸化シリコン装価から約6.6μm(すなわち∆** い場合に対する似失均加は0.05dBと極めて小さく **することができた。また、導改路は波長1.3μmで** 0.3dB/cmの良好な斑波路特性を示した。

路、ファイバがマルチモードの場合に対しても同様に実 は、酸素ガスを用いたドライエッチングの他にアルカリ 容液やフッ酸溶液を用いたウエットエッチングが使用で きる。また、上記実施例ではポリマ導波路、ファイバが シングルモードの場合にたいして特に実施したが、導設 ても良い。有機金属化合物の駁の形成方法としては、各 国金属のキレート格波やエステル格波をスピン強布する 方法などが適用できる。また、これらの有機金属化合物 光導波路部ではさらに強く信頼性の高い接着強度を実現 ム、チタン、ジルコニウムなどの有機金属化合物を用い とフッ素を含まないポリマ(通常のポリイミド、ポリイ [0050]上紀実施例1及び2では、接着層としてシ リコンや仮化シリコンとの密着性が高いポリイミドシリ ミドシリコン樹脂など)の複合園を接着園に用いれば、 できる。これらの接着層をエッチングする手段として コン山脂を特に川いたが、接着層としてはアルミニウ

形状としては必ずしも滞の底が尖るまでエッチングを行 を有する埋込み型の導波路に対して実施したが、図8に **示すようなポリマからなる下部クラッドを有さず、無機** 版10を下部クラッドとして用いた光導波路に対しても 同様に実施可能なことは含うまでもない。また、V間の う必要はなく、セットする光ファイバが近にあたらない 程度にエッチングされていれば、図8に示すような形状 であっても支障ないことも含うまでもない。こうしたV 群2の形状は木実施例に限ることなく、散計上必要に応 じて本願発明に用いることが出来ることは言うまでもな 【0051】また、上記光導波路は、下部クラッド暦4 梅可能なことは哲うまでもない。

<実施例3>本網発明の第3の実施例は1×2×ブリッ タモジュールの例である。この例の斜視図を図りに示 す。これまでの実施例と同様の部分は同じ符号で示し 【0052】本1×2スプリッタモジュールは以下の平 **Mで作製した。実施例1と同様な方法によって、シリコ** 

:3

ン基板1にV溝2-1~2-3を形成する。ここで各V **隣の幅は128. 4ヵmとして、実装する光ファイバの** コアの中心の高さが基板装面から17.5 mになるよ

ば、日立化成工業(株)製、商品名P1Q)を塗布して 箔品名 bid - Coupier) をスピン館布及びベー クし、さらにフッ装を含まない通常のポリイミド(例え [0053] こうして俗信したシリコン站板1にアルミ ニウムキレート溶液 (例えば、日立化成工装 (株) 製、 **育機アルミニウム酸化版(約30nm)とポリイミド** 

ин)を設ける。ダイシング装置を用いて、V情質域と ウエットエッチングにより V 滞倒域 3 1 の接着 圏を除去 1. 520、t=15μm)、コア樹5 (n=1. 52 **뭩と酸素のドライエッチングによって、コア層の不用部** -クして上部クラッド図6 (n=1,520、t=20 **通例のフォトレジ工程とドライエッチング、フッ酸系の** する。屈折単の異なる2種類のフッ紫化ポリイミドワニ 6、t=6.0μm)を形成する。通例のフォトレジエ 【0054】 再びフッ楽化ポリイミドワニスを盤布・ベ 分を除去して、所望形状のY分岐パターンを形成する。 (O. 5 μm) からなる接着周3を基板全面に散ける。 スを順次塗布、ベークして、下部クラッド図4 (n= 尊波路領域の境界に構1-1-1-1をを設ける。ここ

で、隣の幅は150μmとし、V滞領域が50μm、導 崩域は基板との接着強度が弱いためにダイシング後に自 然に剝離してV帯が適出した。作製したV階付光導波路 アイバ8-1~8-3を実装し、UV接着剤にて固定し **数路筋域が100μm削除されるように溝の位置を設定** した。ウエハをダイシングより紫子に切り出すと、V澔 **のV 清部に 3 本のコア径 1 2 5 μ m のシングルモードフ** て光スプリッタモジュールを完成した。

- 1 と 8 - 2 の 川または 8 - 1 と 8 - 3 の 間の 損失) は 【0055】 スプリッタモジュールの損失 (ファイバ8 4.0dB以下と良好な特性が得られた。

いることがUl状る。本発明に係る1×2光スイッチ構造 妆面に一対の海版ヒータ11-1、11-2を散けた例 である。前配の一対の加熱手段は分岐した光導波路の各 々に対応して散けられる。海膜ヒータとしては、例えば 実施例3で作製した1×2光スプリッタのポリマ導設路 る。本願発明の光導波路部材はこうした用途にも当然用 の斜堤図を図10に示す。本光スイッチの基本構成は、 <実施図4>本例は、別な1×2光スイッチの倒であ Cr (厚さt=0.3μm)を用いることが出来る。

ヒータ11-1に准流を流すと、ヒータ直下の導波路の ヒータ11-2に電流を流すとOUT1の光出力が増加 [0056] この加熱手段によって、分岐した光導波路 するものである。例えば、INから光を入射した状態で の各々の光学特性を制御し、各光導波路の光強度を制御 **稲折串が低下するために、OUT2の光出力が増加し、** ON、OUT1の光出力が減少しOFFとなる。また、

LON、OUT2の光川力が減少しOFFとなる。ヒー タ犯力を150mWで動作させた時の消光比は25dB 以上、ON側の損失は1.5dBであり良好なスイッチ

ルの例である。本願発明の光導被路部村はこうした用途 (または光受信) モジュールの構造の斜視図を図11に < 実施例5>本例は、光送信(または光受信)モジュー にも当然用いることが出来る。本願発明に係る光送信

出する。ダイシング装置を用いて、V消質域と導波路質 ングより導波路繋子に切り出すと、V情領域のポリマ屋 は基板との接着強度が弱いために判離してV滞が露出し びフッ素化ポリイミドワニスを塗布及びベークして上部 クラッド图6 (n=1.520、t=20μm) を設け る。ドライエッチングを用いて、光学部材を搭載する格 戦制32のポリマ導波路を完全に除去して危極12を路 域の境界に構てを散ける。ここで、構ての幅は150μ mとし、V滞領域が50μm、導波路領域が100μm 削除されるように清の位置を設定した。ウエハをダイシ によって、V 滞領域31の接着層を除去する。配折率の 異なる2種類のフッ紫化ポリイミドワニスを順次強布及 びペークして、下部クラッド函4 (n=1.520、t O u m)を形成する。フォトレジ工程と酸素のドライエ ッチングによって、コア图5の不要部分を除去する。再 を形成する。さらに基板表面に光導波路の下部クラッド 樹並びに電極の絶縁膜として作用する熱酸化シリコン膜 140.2μmとして実装するファイバのコア中心の高 さが酸化シリコン酸表面から8.1μmになるように散 定した。夏に、酸化シリコン膜10上に半導体素子を実 る。次いで、通例のフォトレジ工程とドライエッチング 10 (t=1, 0 mm)を設ける。ここで、V禕の組は 【0058】こうして準備したシリコン基板 1 全面にポ - リイミドシリコン樹脂のワースをスピン強作及びベーク た。前実施例と同様な方法でシリコンウエハ1にV溝2 挨する時に用いるTi/Pt/Au電極12を設ける。 =5.0 mm)、コア慰5 (n=1.526、t=6. して接着層3(厚さ0.5μm)を基板全面に形成す 【0057】本モジュールは以下のプロセスで作製し

[0059] 作製した基板の電極12にAuSn半田を 用いて半導体レーザ13を実装し、V溝2にシングルモ **ードファイバを実装・接着して光送信モジュールを作製**  【0060】本送信モジュールは、窒退30mAで2m 実抜・接着して光受信モジュールを作製した。本受信モ W以上の良好な光山力を示した。また、作毀した基板の オード13を実装し、V溝にシングルモードファイバを **毬捶12にAuSn半田を用いて導波路型のフォトダイ** ジュールは0.8A/W以上の良好な受信感度を示し

L、V構領域が50μm、導波路領域が100μm削除

図12では、他の実施例におけるものと同様の部品は同 モジュールの例である。本苑明に係る光送僧(または光 受信)モジュール用導波路基板の構造の斜視図を図12 に示す。本基板の、例えばV隣2-1~2-4に4本の h)を使用する光インタコネクション用送信(または受 (目) モジュールを実現できる。更に、本願発明が多数の チャネルを有する光モジュールに適用できることは育う までもない。本導波路基仮及びモジュールは実施例5と 同様な方法で作製できるので、その詳細説別は省略する く実施例6>本例は、更に多数の光ファイバを搭載した 光ファイパアレイを実装することで、並列光伝送(4 c

シーパモジュールの例である。本願発明に係る波艮多瓜 を用いた双方向光トランシーバモジュールの例の斜視図 <実施例1>本例は、波艮多重を川いた双方向光トラン を図13に示す。

1 4を透過し、フォトダイオード17によって受信され 5。一方、半導体レーザ15が発する波長1. 3μmの めの被長1. 3μmの半導体レーザ15、光出力をモニ ダイオード17を有する。 更に、ポリマの光導波路端面 には故長1. 3μmと1. 5μmの光を合分改するため の多層膜フィルタ14が蒸着されている。光ファイバ8 光信号は多層膜フィルタ14で反射されて光ファイバ8 【0061】本モジュールの例は、光信号を送信するた 故長1. 5μmの信号を受信するための導波路型フォト より入射した波長1. 5μmの光信号は多層膜フィルタ **タするためのモニタ川導波路型フォトダイオード16、** いら出力される。

エッチングを用いて、素子を搭載する部分のポリマ導波 5。ダイシング装置を用いてV滞筋域と導波路間域の境 ける。ここで各V帯の幅は141.8ヵmとして、実装 前実施例と同様にポリイミドシリコン樹脂からなる接着 四3 (耳さ0.5μm)を専政路領域に設ける。 扇折率 の異なる2種類のフッ素化ポリイミドワニスを順次強布 ・ペークして、下部クラッド図4(n=1.520, t 0 n m) を形成する。通例のフォトレジ工程と校装のド ライエッチングによって、コア唇5の不奨部分を除去し て、V字形状の導波路パターンを形成する。FFUプッ紮 **化ポリイミドワニスを強布・ペーグして上部クラッド畷** 6 (n=1. 520、t=15μm)を散ける。ドライ 塔板装面に熱酸化シリコン膜10(1.5μm厚)を設 するファイバのコア中心の高さが酸化吸炎面から6. 5 umになるように設定した。更に、半導体器子を実装す る際に用いるCェ/Au電極12-1~-3を設ける。 =3.3 mm) , ⊐7835 (n=1.526, t=6. 【0062】 本光モジュールは以下の手順で作製した。 界に消りを散ける。ここで、消7の幅は150μmと fi実施例と同様に、シリコン基板1にV 滞2を形成し、 路を完全に除去し、電極12-1~12-3を露出す

より導波路器子に切り出すと、V構領域のポリマ層は基 5、電極12ー2にモニタ川導波路型フォトダイオード 16、電極12-3に受光散長1.5μmの導散路型フ オトダイオード17をそれぞれAuSn 半田を用いて実 単波路端面に真空流者によって多層版フィルタ14を漲 されるように隣の位置を設定した。ウエハをダイシング **着し、治極12~1に波及1、3ヵmの半導体レーザ1** 反との技态強度が弱いために剝離してV情が露出した。 数し、V備2に光ファイバ8を接着した。

[0063] 作製したモジュール (送信波長1.3 mm で2mWであり、受光磁度は0.7A/Wと良好な特性 m、フォトダイオード1100受光設及を1.3umとし た、多炤版フィルタ14に1.5ヵmを反射し1.3ヵ mを透過するものを用いることで開媒に送信波提1.5 um/受信散長1.3 umの光トランシーパモジュール 5 作毀した。 試作したモジュールの光出力はレーザ化流 30mAで1. 5mWであり、熨光磁度は0. 6A/W / 受倡被要 1. 5 mm) の光川力はレーザ電流30mA が得られた。半導体レーザ15の発光改長を1.5μ と良好な特性が得られた。 0064】作殴した2種類のトランシーパモジュール 1において、符号18は本版発明に係る1.3μm波及 **俳峻の送信及び1.5μm数長指域の受信が可能なる被** 長多瓜双方向光送受傷モジュールであり、他気俗号18 2に基づき、这受信回路181によって側御される。符 №19は本願范明に係る1.5μm被及俳帳の送信及び 1. 3 μ m 受信が可能なる被投帯域改良多皿双方向光送 及信モジュールであり、他気信号192に基づき、送受 宮回路191によって朝御される。両波及多重双方向光 **啓受信モジュール18、19は光ファイバ20でつなが** < 扱15km以上まで双方向にエラフリーで伝送するこ を用いて構成した光通信装置の例を図14に示す。図1 れている。本数凶は600Mbit/sの信号をファイ とが出来た。

**ある。本樹発明に係る波堤多近光送信モジュールの例の 科提図を図15に示す。本モジュールは、数長が異なる** < 実施例8>本例は、故長多爪光送信モジュールの例で 4つのDFBVーザ21-1~21-4を有し、各Vー げから出る4故の光信号がポリマ導波路から成る1×4 **合改器によって合改されて、V構2に固定される光ファ** イバから出力される。

【0065】 本モジュールは以下の手順で作戦した。前 B版表面に熱酸化シリコン版10 (1.0μm厚)を設 ける。ここで各V路の幅は141.1umとして、実装 Fる際に用いるTi/Pt/Au電極を熱酸化膜状に設 ける。基板全面にジルコニアキレートの格徴とフッ素を 含まないポリイミドをそれぞれスピン強布・ベークして するファイバのコア中心の高さが酸化酸装面から1.5 u mになるように設定した。更に、DFBレーザを実装 **東施例と同様な方法でシリコン基板に V 構 2 を形成し、** 

**弦楽のドライエッチングによってコア層の不要部分を除** F図6 (n=1. 520、t=20μm)を設ける。ド うに構の位置を設定した。ウエハをダイシングより導波 路茶子に切り出すと、V韓領域のポリマ層は基板との接 (序さ0.5μm)を基板全面に散ける。ホトレジ工程 とドライエッチングによって∇滞領域31の接着圏を除 **去する。 屈折率の異なる 2 種類のフッ楽化ポリイミドワ** ニスを順次並布・ペークして、下部クラッド函4(n = 1. 520, t=4. 3 mm)、コア図5 (n=1. 5 2 6 、 t = 6 . 0 μm) を形成する。フォトレジ工程と 去して、1×4合分波器のパターンを形成する。 再びフ ッ素化ポリイミドワニスを強布・ペークして上部クラッ ライエッチングを用いて、業子を搭載する部分のポリマ シング装置を用いて、V構領域と導波路領域の境界に清 7を設ける。ここで、清7の幅は150μmとし、V講 領域が50μm、導政路領域が100μm削除されるよ 導波路を完全に除去して搭載制の池極を露出する。 ダイ **盲機ジルコニア酸化物とポリイミドからなる接着闘 3** 治性度が弱いために対解してV済が路出した。

される。本通信システムはファイバ長10km以上まで する。この波長多重光送信モジュール22からの信号は **協回路241にて所望回路に電気信号242として伝達** 作製した光モジュールを用いて通信装置を作製した。図 つの被長の発信が可能な被長多重光送信モジュール22 御される。例えば、2.5Gbit/s×4chの信号 改長の故長多肛信号に変換され、光ファイバ2 0 を伝送 故段分散器23によって4被長に分散され、各故長の光 及び24-4で電気信号に変換する。電気信号系は、受 [0066] 作戦した基板に発光波段が異なる4つのD 16はこの状態を示す図である。本発明に係る異なる4 は、他気信号222に基づく歴動回路221によって制 は、本発明に係る波艮多重光送信モジュール22にて4 信号を受信モジュール24-1、24-2、24-3、 、1300nm、1320nm、1340nm) を 実装し、V游2に光ファイバをUV接着剤で固定した。 FBレーザ21-1~21-4 (被段:1280nm エラフリーで動作した。

れるファイバアライメントV消付ポリマ導波路基板が提 **供できる。本導波路基板を用いることで光モジュールの** 本版発明によって、光ファイバと低損失な光結合が得ら 【0067】以上、精実施例をもって説明したように、 近コスト化並びに高性能化が達成できる。

[0068]

[0069] 更に、本願発別によれば、低コストで製造 [発明の効果] 本願発明によれば、低コストで製造の容 **の容易な光導波路部材の製造方法を提供することが出来** 易な光導波路部材を提供することが出来る。

[図面の簡単な説明]

[図1] 図1は、本版発明の光導波路部材の代表的な例

を示す図であり、その(a)は斜視図、その(b)は断

特別2002-139641

Ξ

[図2] 図2は本版発明に係る光導波路部材の製造方法 と説明する図である。

【図13】図13は本願発明に係る波長多重双方向光ト 【図14】図14は本類発明に係る波艮多重双方向光ト ランシーパモジュールを用いた光道信装置の例を示す図

ランシーバモジュールの例を規則する斜視図である。 3) モジュールの別な例を説明する斜ኪ図である。

[図12] 図12は木壌発明に係る光送は(または光受

[図3] 図3は製造方法を説明する図2に対応した断面

[図4] 図4はV溝付シリコン基板にポリマを登布した 習である。

【図5】図5は本版発明に係るV條付ポリマ導波路基板 において、光導波路の光の伝播の状態 (光強度分布) **侍のポリマの顺犀分布を示す図である。** 

【図16】図16は本願発明に係る改長多重光送信モジ

ュールを用いた光通信装置の例を示す図である。

【図15】図15は本簡発明に係る改長多重光送信モジ

である。

ュールの例を説明する斜視図である。

【図6】図6は本願発明におけるV清付ポリマ導被路基 阪において、ファイバと光導波路の結合机失を设小にす るシフト肚と得られる結合損失の関係例を示す図であ 説明する図である。

【図7】図7は本願発明に係るV俳付ポリマ導被路基板

の例を示す斜視図である。

の何を説明する斜視図である。

[図10] 図10は本願発明に係る光スイッチモジュー **トの例を説明する斜視図である。** 

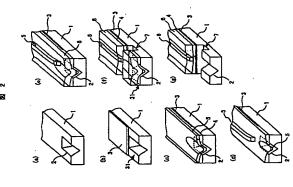
【図11】図11は本願発明に係ろ光送信(または光受

11…薄膜ヒータ、12…乱極、13…半導体レーザま 3…接着層、4…下部クラッド層、5…コア層、6…上 ル、20…光ファイバ、、21…DFBレーザ、22… 部クラッド圏、1…ダイツング稿、8…ファイバ、9… たは導波路型フォトダイオード、14…多層脱波長フィ ルタ、15…半導体レーザ、16…モニタ用導波路型フ オトダイオード、17…導波路型フォトダイオード、1 8 …本発明に係る故及多重双方向光送受情モジュール、 .…シリコン基板、2…ファイバアライメント川V溝、 19…本発明に係る波及多重双方向光送受信モジュー ファイバのコア、10…無機版(熱酸化シリコン版) 【作号の説明】

[図2]

本種明に係る波艮多重光送信モジュール、23…波艮分

投器、24…受信モジュール。



【図8】図8は本願発明に係るV滞付ポリマ導被路站板

[図9] 図9は本願発明に係る光スプリッタモジュール の別な例を示す斜視図である。

(3) モジュールの例を説明する斜視図である。

[ 図

**BEST AVAILABLE COPY** 



ð

BEST AVAILABLE COPY

[🛭 13]

[M12]